

H 04 R

Ans.nr.: 4691/83

Indleveret: 12 okt 1983

Løbedag: 12 okt 1983

Alm. tilgængelig: 13 apr 1985

Prioritet: -

HONG-YUE *LIN; Taipei, TW.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens

Eftf.

Lyddødt kammer til brug ved måling af højt-
taleres frekvenskarakteristik

S a m m e n d r a g

4691-83

Et system til måling af højttales frekvenskarakteristik i et lyddødt kammer uden anvendelse af et sådant omfatter et målekammer og en mikrocomputer, hvor korrigerende data i form af forskellen mellem en måling i kammeret og en tilsvarende måling i et lyddødt kammer er lagret i mikrocomputeren. Ved aktuel måling med højttales anbragt i målekammeret korrigerer mikrocomputeren måleresultaterne ved hjælp af de lagrede, korrigerende data.

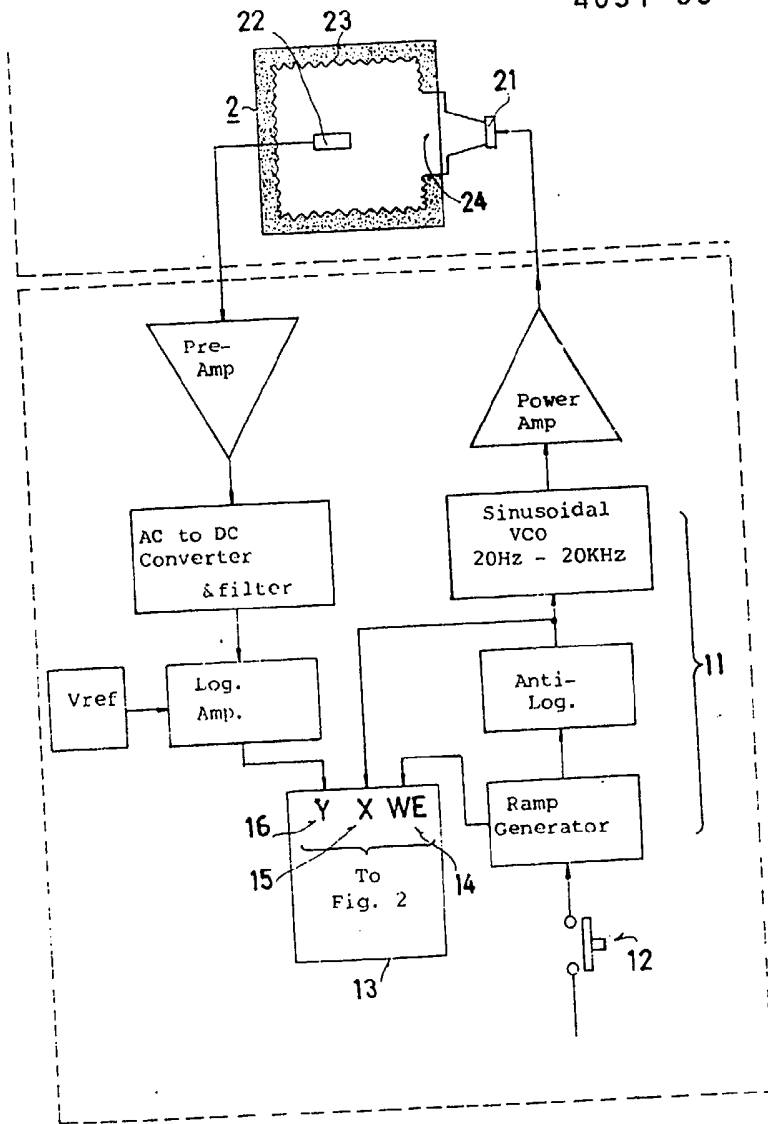


Fig. 1